## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Tsutomu YAMAKAWA

GAU:

2878

SERIAL NO: 09/521,901

**EXAMINER:** 

FILED:

March 9, 2000

FOR:

NUCLEAR MEDICAL DIAGNOSTIC APPARATUS

R PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS

WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Set 5 Nu ber [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY		PLICATION NUMBER	MONTH/DAY	MONTH/DAY/YEAR		
JAPAN		-063884	March 10, 1999			
JAPAN	200	00-057522	March 2, 2000	TC		
-	ies of the corresponding Con	evention Application(s)		2800 MAIL ROOM	MAY -5	スロンロードーフ
_					2000	
□ were	□ were filed in prior application Serial No. filed					
were submitted to the International Bureau in PCT Application Number.  Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.						
□ (A) A	application Serial No.(s) we	ere filed in prior application Serial No.	filed; and			
(B) A	application Serial No.(s)					
	are submitted herewith		man di			
	will be submitted prior to p	payment of the Final Fee				

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

24,913 Registration No.

Surinder Sachar Registration No. 34,423

Fourth Floor 1755 Jefferson Davis Highway Arlington, Virginia 22202 Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 11/98)

PEJCGG 日本

本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類ご記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 3月10日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第063884号

出 額 人 Applicant (s):

株式会社東芝

RECEIVED

MAY -5 2000

TC 2800 MAIL ROOM

2000年 2月14日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



# 特平11-063884

【書類名】

特許願

【整理番号】

98A9890151

【提出日】

平成11年 3月10日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01T 1/00

【発明の名称】

核医学診断装置

【請求項の数】

25

【発明者】

【住所又は居所】

栃木県大田原市下石上1385番の1株式会社東芝 那

須工場内

【氏名】

山河 勉

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】

株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】

100081411

【弁理士】

【氏名又は名称】

三澤 正義

【電話番号】

03-3361-8668

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007984

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 核医学診断装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の検出素子を有し、前記複数の検出素子によって異なった 検出位置で放射線のエネルギーを検出する1以上の放射線検出器と、

前記放射線検出器内の複数の検出位置でほぼ同時にエネルギーが検出された場合、エネルギーが検出された2以上の検出位置から前記放射線の入射位置を計算する入射位置計算手段とを備えたことを特徴とする核医学診断装置。

【請求項2】 前記入射位置計算手段は、検出されたエネルギーの合計が入射 した放射線のエネルギーに相当するかどうかを判断し、その判断結果に応じて前 記放射線の入射位置を計算することを特徴とする請求項1に記載の核医学診断装 置。

【請求項3】 前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された複数の検出 位置の中の所定の検出位置を前記放射線の入射位置として決定することを特徴と する請求項1に記載の核医学診断装置。

【請求項4】 前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置およびエネルギーの値を基にして前記放射線の入射位置を決定することを特徴とする請求項1に記載の核医学診断装置。

【請求項5】 前記入射位置計算手段は、前記放射線検出器の形状および検出 されたエネルギーの値から決まり、予め用意されたコンプトン散乱確率で計算さ れる最も確率の高い散乱、吸収順序を基にして、前記所定の検出位置を前記放射 線の入射位置として決定することを特徴とする請求項3に記載の核医学診断装置

【請求項6】 前記入射位置計算手段は、複数の検出位置で検出されたエネルギーの値を比較し、その比較結果を基にして前記所定の検出位置を前記放射線の入射位置として決定することを特徴とする請求項3に記載の核医学診断装置。

【請求項7】 前記入射位置計算手段は、前記所定の検出位置を前記放射線の 入射位置として確率的に割り振ることを特徴とする請求項3に記載の核医学診断 装置。 【請求項8】 前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置およびエネルギーの値を基にした重心計算の結果から前記放射線の入射位置を決定することを特徴とする請求項4に記載の核医学診断装置。

【請求項9】 前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置を基にした重心計算の結果から前記放射線の入射位置を決定することを特徴とする請求項4に記載の核医学診断装置。

【請求項10】 前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置 に応じて、検出されたエネルギーの合計が入射した放射線のエネルギーに相当す るかどうかの判断基準を変更することを特徴とする請求項2に記載の核医学診断 装置。

【請求項11】 前記入射位置計算手段は、2以下の検出位置でエネルギーが 検出された場合にのみ前記放射線の入射位置の計算を行うことを特徴とする請求 項1から10のいずれかに記載の核医学診断装置。

【請求項12】 前記入射位置計算手段は、3以下の検出位置でエネルギーが 検出された場合にのみ前記放射線の入射位置の計算を行うことを特徴とする請求 項1から10のいずれかに記載の核医学診断装置。

【請求項13】 複数の検出素子を有し、前記複数の検出素子によって異なった検出位置で放射線のエネルギーを検出する1以上の放射線検出器と、

前記放射線検出器内の複数の検出位置でほぼ同時にエネルギーが検出された場合、相対的に小さいエネルギーが検出された1以上の検出位置を基にして前記放射線の入射位置を計算する入射位置計算手段とを備えたことを特徴とする核医学診断装置。

【請求項14】 前記入射位置計算手段は、2つの検出位置でそれぞれエネルギーが検出され、エネルギーの加算値が所定エネルギー範囲内にある場合には、小さい方のエネルギーが検出された検出位置を前記放射線の入射位置とすることを特徴とする請求項13に記載の核医学診断装置。

【請求項15】 前記入射位置計算手段は、3つの検出位置でそれぞれエネルギーが検出され、エネルギーの加算値が所定エネルギー範囲内にある場合には、最も大きいエネルギーを除いた残り2つのエネルギーが検出された検出位置の中

間位置を前記放射線の入射位置とすることを特徴とする請求項13に記載の核医 学診断装置。

【請求項16】 被検体からの放射線を検出するための複数の検出素子をそれぞれ有し、前記複数の検出素子によって異なった検出位置で放射線のエネルギーを検出する複数の放射線検出器と、

前記複数の放射線検出器における異なった検出位置でほぼ同時にエネルギーが 検出された場合には、検出されたすべてのエネルギーが同時計数であるかどうか を判定する判定手段と、

前記判定手段により同時計数であると判定された場合には、前記複数の放射線 検出器のそれぞれにおいて相対的に小さいエネルギーが検出された1以上の検出 位置を基にして、前記放射線の入射位置を計算する入射位置計算手段とを備えた ことを特徴とする核医学診断装置。

【請求項17】 前記入射位置計算手段の計算結果を基にして前記放射線の入 射軌跡を計算する入射軌跡計算手段を備えたことを特徴とする請求項16に記載 の核医学診断装置。

【請求項18】 前記複数の放射線検出器は、前記被検体を挟んで対向配置されていることを特徴とする請求項16に記載の核医学診断装置。

【請求項19】 前記複数の放射線検出器は、リング状に配置されていることを特徴とする請求項16に記載の核医学診断装置。

【請求項20】 前記複数の放射線検出器の一方に入射した放射線が後方散乱により他方の放射線検出器に入射してエネルギーが検出された場合、この検出されたエネルギーを基にして放射線の吸収補正を行うことを特徴とする請求項17に記載の核医学診断装置。

【請求項21】 前記検出素子はテルル化カドミウムまたはテルル化カドミウム亜鉛によって構成される半導体セルを備えたことを特徴とする請求項1から20のいずれかに記載の核医学診断装置。

【請求項22】 前記検出素子はシンチレータと光電変換素子を組み合わせて 構成されることを特徴とする請求項1から20のいずれかに記載の核医学診断装 置。 【請求項23】 前記複数の検出素子は1次元的または2次元的に配置されていることを特徴とする請求項1から20のいずれかに記載の核医学診断装置。

【請求項24】 前記放射線は、250keVから511keVの範囲内のエネルギーを有していることを特徴とする請求項1から20のいずれかに記載の核医学診断装置。

【請求項25】 前記放射線は、ポジトロンに起因して発生するガンマ線であることを特徴とする請求項24に記載の核医学診断装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、患者などの被検体に注入された放射性同位元素(ラジオアイソトープ、RI)から放出されるガンマ(γ)線のような放射線を1次元または2次元的に検出して被検体内のRI分布を取得するための核医学診断装置および放射線 検出器における放射線の入射位置計算方法に関する。

[0002]

### 【従来の技術】

例えば、患者などの被検体に放射性同位元素(ラジオアイソトープ、RI)を注入し、その体内から放出されるガンマ線(γ)のような放射線を1次元または2次元放射線検出器によって検出してRI分布を取得することにより、体内の病変部、血流量、脂肪酸代謝量などの機能分布像を表示するシングルフォトンエミッションコンピュータ断層法(SPECT)を用いたSPECT装置や、複数の放射線検出器を備え、ポジトロン(陽電子)がエレクトロン(陰電子)と結合して消滅する際に180°方向に放出されるガンマ線を同時検出してイメージングを行う同時計数ポジトロンエミッションコンピュータ断層法(PET)を用いた同時計数PET装置が知られている。また、最近では、SPECTや同時計数PETを行うために複数の放射線検出器を備えたSPECT/PET兼用装置が知られるようになってきている。以下、これらの装置全般を核医学診断装置と総称する。

[0003]

## 【発明が解決しようとする課題】

従来、2つの放射線検出器を対向した配置した2検出器対向型のSPECT装置によって同時計数PETを行う方法がある。この方法を実行する場合には、シンチレータと複数の光電子増倍管を複数ちょう密に配置して構成されたアンガー型の放射線検出器を用いることが主流となっている。このアンガー型の放射線検出器に対して、511keVのポジトロンに起因するガンマ線やさらに高いエネルギーを有するガンマ線が入射した場合、入射したガンマ線が放射線検出器の内部において散乱して再度吸収されたり、または散乱や吸収されずにそのまま通過するなどの確率が増加する。そのため、ガンマ線に関する入射位置情報を得ることができず、またアンガー型の放射線検出器における検出原理から生じる入射位置の計算の誤差によって正確な入射位置を計算することができないという問題があった。

## [0004]

図1は従来のアンガー型のガンマカメラに用いられる放射線検出器の概略構成を示す図であり、放射線検出器に入射したガンマ線が1回散乱した後に吸収されて2箇所においてほぼ同時にエネルギーが吸収された場合を説明するための図である。図1に示すアンガー型のガンマカメラの放射線検出器は、コリメータ10、シンチレータ11、ライトガイド12、および光電子増倍管13a、・・・、13h、・・・、13nによって構成されている。

### [0005]

図1に示すように、患者などの被検体から放出されたガンマ線(エネルギーは e (keV))がコリメータ10を通過してシンチレータ11に入射し、1回の 散乱により2箇所でほぼ同時にエネルギーe1、e2(なお、e=e1+e2)が吸収された場合には、(1)真にランダムな同時計数でエネルギーが吸収された、または(2)放射線検出器内において1回の散乱後にエネルギーが吸収されたと想定される。しかし、(1)においては原理的に同時計数の識別を行うことが不可能であり、入射位置が誤計算され、その入射位置に関する情報はイメージングに寄与させることができなくなる。

[0006]

また、ブロック検出を行うBGO(酸化ビスマスゲルマニウム)検出器を備えたPET専用装置においても、BGO検出器のブロック間でガンマ線が散乱して吸収された場合には、同時に発生した事象(イベント)を分離し、その正確な位置を計算処理して得ることはできなかった。そのため、ガンマ線の入射位置の精度や検出感度が低下しているのが現状であった。

[0007]

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、放射線検出 器内に入射した放射線が散乱して吸収されてほぼ同時に複数のピクセルでエネル ギーが検出された場合に所定のエネルギー弁別判断処理を行うことにより、放射 線の入射位置をより正確に計算でき、検出感度を向上可能な核医学診断装置およ び放射線検出器における放射線の入射位置計算方法を提供することにある。

[0008]

## 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明の核医学診断装置は、複数の検出素子を有し、前記複数の検出素子によって異なった検出位置で放射線のエネルギーを検出する1以上の放射線検出器と、前記放射線検出器内の複数の検出位置でほぼ同時にエネルギーが検出された場合、エネルギーが検出された2以上の検出位置から前記放射線の入射位置を計算する入射位置計算手段とを備えたことを特徴とする。

[0009]

上記請求項1に記載の発明の核医学診断装置において、請求項2に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、検出されたエネルギーの合計が入射した放射線の エネルギーに相当するかどうかを判断し、その判断結果に応じて前記放射線の入 射位置を計算することを特徴とする。

[0010]

上記請求項1に記載の発明の核医学診断装置において、請求項3に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された複数の検出位置の中の所 定の検出位置を前記放射線の入射位置として決定することを特徴とする。 [0011]

上記請求項1に記載の発明の核医学診断装置において、請求項4に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置およびエネルギーの値を基にして前記放射線の入射位置を決定することを特徴とする。

[0012]

上記請求項3に記載の発明の核医学診断装置において、請求項5に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、前記放射線検出器の形状および検出されたエネル ギーの値から決まり、予め用意されたコンプトン散乱確率で計算される最も確率 の高い散乱、吸収順序を基にして、前記所定の検出位置を前記放射線の入射位置 として決定することを特徴とする。

[0013]

上記請求項3に記載の発明の核医学診断装置において、請求項6に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、複数の検出位置で検出されたエネルギーの値を比 較し、その比較結果を基にして前記所定の検出位置を前記放射線の入射位置とし て決定することを特徴とする。

[0014]

上記請求項3に記載の発明の核医学診断装置において、請求項7に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、前記所定の検出位置を前記放射線の入射位置とし て確率的に割り振ることを特徴とする。

[0015]

上記請求項4に記載の発明の核医学診断装置において、請求項8に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置およびエネルギ ーの値を基にした重心計算の結果から前記放射線の入射位置を決定することを特 徴とする。

[0016]

上記請求項4に記載の発明の核医学診断装置において、請求項9に記載の発明 は、前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置を基にした重心 計算の結果から前記放射線の入射位置を決定することを特徴とする。

## [0017]

上記請求項2に記載の発明の核医学診断装置において、請求項10に記載の発明は、前記入射位置計算手段は、エネルギーが検出された検出位置に応じて、検出されたエネルギーの合計が入射した放射線のエネルギーに相当するかどうかの判断基準を変更することを特徴とする。

## [0018]

上記請求項1から10に記載の発明の核医学診断装置において、請求項11に 記載の発明は、前記入射位置計算手段は、2以下の検出位置でエネルギーが検出 された場合にのみ前記放射線の入射位置の計算を行うことを特徴とする。

## [0019]

上記請求項1から10に記載の発明の核医学診断装置において、請求項12に 記載の発明は、前記入射位置計算手段は、3以下の検出位置でエネルギーが検出 された場合にのみ前記放射線の入射位置の計算を行うことを特徴とする。

## [0020]

上記課題を解決するために、請求項13に記載の発明の核医学診断装置は、複数の検出素子を有し、前記複数の検出素子によって異なった検出位置で放射線のエネルギーを検出する1以上の放射線検出器と、前記放射線検出器内の複数の検出位置でほぼ同時にエネルギーが検出された場合、相対的に小さいエネルギーが検出された1以上の検出位置を基にして前記放射線の入射位置を計算する入射位置計算手段とを備えたことを特徴とする。

## [0021]

上記請求項13に記載の発明の核医学診断装置において、請求項14に記載の発明は、前記入射位置計算手段は、2つの検出位置でそれぞれエネルギーが検出され、エネルギーの加算値が所定エネルギー範囲内にある場合には、小さい方のエネルギーが検出された検出位置を前記放射線の入射位置とすることを特徴とする。

### [0022]

上記請求項13に記載の発明の核医学診断装置において、請求項15に記載の 発明は、前記入射位置計算手段は、3つの検出位置でそれぞれエネルギーが検出 され、エネルギーの加算値が所定エネルギー範囲内にある場合には、最も大きい エネルギーを除いた残り2つのエネルギーが検出された検出位置の中間位置を前 記放射線の入射位置とすることを特徴とする。

## [0023]

上記課題を解決するために、請求項16に記載の発明の核医学診断装置は、被 検体からの放射線を検出するための複数の検出素子をそれぞれ有し、前記複数の 検出素子によって異なった検出位置で放射線のエネルギーを検出する複数の放射 線検出器と、前記複数の放射線検出器における異なった検出位置でほぼ同時にエ ネルギーが検出された場合には、検出されたすべてのエネルギーが同時計数であ るかどうかを判定する判定手段と、前記判定手段により同時計数であると判定さ れた場合には、前記複数の放射線検出器のそれぞれにおいて相対的に小さいエネ ルギーが検出された1以上の検出位置を基にして、前記放射線の入射位置を計算 する入射位置計算手段とを備えたことを特徴とする。

## [0024]

上記請求項16に記載の発明の核医学診断装置において、請求項17に記載の 発明は、前記入射位置計算手段の計算結果を基にして前記放射線の入射軌跡を計 算する入射軌跡計算手段を備えたことを特徴とする。

#### [0025]

上記請求項16に記載の発明の核医学診断装置において、請求項18に記載の 発明は、前記複数の放射線検出器は、前記被検体を挟んで対向配置されていることを特徴とする。

#### [0026]

上記請求項16に記載の発明の核医学診断装置において、請求項19に記載の 発明は、前記複数の放射線検出器は、リング状に配置されていることを特徴とす る。

#### [0027]

上記請求項16に記載の発明の核医学診断装置において、請求項20に記載の 発明は、前記複数の放射線検出器の一方に入射した放射線が後方散乱により他方 の放射線検出器に入射してエネルギーが検出された場合、この検出されたエネル ギーを基にして放射線の吸収補正を行うことを特徴とする。

[0028]

上記請求項1から20に記載の発明の核医学診断装置において、請求項21に 記載の発明は、前記検出素子はテルル化カドミウムまたはテルル化カドミウム亜 鉛によって構成される半導体セルを備えたことを特徴とする。

[0029]

上記請求項1から20に記載の発明の核医学診断装置において、請求項22に 記載の発明は、前記検出素子はシンチレータと光電変換素子を組み合わせて構成 されることを特徴とする。

[0030]

上記請求項1から20に記載の発明の核医学診断装置において、請求項23に 記載の発明は、前記複数の検出素子は1次元的または2次元的に配置されている ことを特徴とする。

[0031]

上記請求項1から20に記載の発明の核医学診断装置において、請求項24に記載の発明は、前記放射線は、250keVから511keVの範囲内のエネルギーを有していることを特徴とする。

[0032]

上記請求項24に記載の発明の核医学診断装置において、請求項25に記載の 発明は、前記放射線は、ポジトロンに起因して発生するガンマ線であることを特 徴とする。

[0033]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

[0034]

図2はガンマ線の各エネルギーレベルにおけるコンプトン(Compton) 散乱放射線の角度分布を示す図である。図2において、例えば、α=1(511 keVのエネルギーレベルにほぼ対応する)の場合の角度分布を見ると、散乱角 が0°から90°の範囲内の前方散乱が確率的に多いことがわかる。このような 傾向は、特に250keV以上の中エネルギーのガンマ線または陽電子(ポジトロン)に起因するガンマ線において顕著である。

[0035]

図3はコンプトン散乱放射線の散乱角とそのエネルギーの関係を示す図であり、散乱角 $\theta$ が $0^\circ$ 、 $5^\circ$ 、 $10^\circ$ 、 $20^\circ$ 、 $30^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $60^\circ$ 、 $90^\circ$ 、 $120^\circ$ 、 $180^\circ$ 、の場合の関係を示している。なお、図3において、横軸は入射光子のエネルギー(MeV)、横軸はコンプトン散乱放射線のエネルギー(MeV)を示している。

[0036]

図3から、入射光子であるガンマ線のエネルギーが511keVである場合(すなわち、このガンマ線がポジトロンに起因して発生した場合)、散乱放射線である散乱後のガンマ線のエネルギーEは、170keV(散乱角は180°)  $\leq$  E < 511keV(散乱角は0°)の範囲内になるといえる。また、散乱後のエネルギーEが170keV $\leq$  E < 255keV(511keVの1/2以下)の範囲内にある場合、この関係は図3に示す散乱角 $\theta$ が75° $\leq$   $\theta$  < 180°の範囲内である場合に対応する。

[0037]

従って、この関係および図2に示す角度分布から、散乱放射線の散乱角 $\theta$ が7  $5^{\circ} \leq \theta < 180^{\circ}$  の範囲内にある確率は、図2において黒で塗りつぶされている部分に対応し、全体の15%以下であると考えられる。つまり、511keV のエネルギーを有するガンマ線が放射線検出器内に入射して1回散乱を起こした場合に、その散乱後のガンマ線のエネルギーは、全体の85%が256keV(すなわち511keVの1/2)以上になると結論付けられる。

[0038]

以上のことから、例えば、後述するように、放射線検出器内にガンマ線が入射 して1回散乱後に吸収された場合に、ほぼ同時に2箇所でエネルギーが検出され たとすると、コンプトン散乱確率からみて、小さいエネルギー値の方がガンマ線 の入射位置になる確率が高くなる。

### [0039]

しかし、実際には、放射線検出器の厚さや形状に依存して散乱線の吸収確率が 決まるため、上記のようにガンマ線の入射位置は単純には決まらず、放射線検出 器の形状に応じたモンテカルロシュミレーションなどにより2箇所での吸収エネ ルギーのどちらがより確率の高い生起順序であるかを予め判定しておくことにな る。このことから、放射線検出器の形状または位置に応じ、コンプトン散乱確率 で計算される最も確率の高い散乱、吸収順序を基にして、より正確なガンマ線の 入射位置を識別することができる。

## [0040]

このような判定を行うことにより、従来のアンガー型のガンマカメラなどにおいては確実に誤計算となっていた2箇所以上での散乱、吸収に関する情報の中で、少なくともその半分の情報が真のエネルギーの吸収位置として計算されるため、計算位置の精度が大幅に向上する。

## [0041]

図4は本発明の実施の形態の核医学診断装置に用いられる放射線半導体検出器の概略構成を示す図であり、この放射線半導体検出器に入射したガンマ線の散乱によりほぼ同時に異なる位置(ピクセル)でガンマ線のエネルギーが吸収された場合を説明するための図である。図4に示す本発明の実施の形態の放射線半導体検出器は、コリメータ10と、それぞれピクセルに対応する複数の半導体セル(図示しない)によって構成される半導体センサ20と、半導体センサ20の各半導体セルの後段に1対1に設けられているプリアンプ(図示しない)などで構成される検出処理回路21とを備えている。なお、同時計数PETの場合には、コリメータ10を装着する必要はない。

## [0042]

半導体センサ20を構成する各半導体セルは、検出素子として用いられ、例えば、テルル化カドミウム(CdTe)、またはテルル化カドミウム亜鉛(CdZnTe)によって構成されている。また、半導体センサ20を用いる代わりに、シンチレータ(例えば、ヨウ化ナトリウム(NaI)、LSO(Lutetiumoxyorhosilicate)、BGO(酸化ピスマスゲルマニウム)

、ヨウ化セシウム(CsI))と光電変換素子(例えば、ホトダイオード)を組み合わせて構成したシンチレーションセンサを設けることも可能である。

## [0043]

なお、上述した放射線半導体検出器では、e(keV)のエネルギーを有する ガンマ線が入射し、ほぼ同時に異なるピクセルでエネルギーe1、e2が吸収さ れた場合に、吸収されたエネルギーおよびその検出位置に関して複数の計算を行 うことが可能なように回路構成されている。従って、真にランダム同時計数で放 射線半導体検出器内でエネルギーが吸収された場合、そのエネルギー値の加算処 理およびエネルギーの弁別処理によりガンマ線の入射位置を識別することは可能 である。

## [0044]

図5は図4に示す放射線半導体検出器を備えた核医学診断装置の構成を示すブ ロック図である。図5に示す本発明の実施の形態の核医学診断装置は、例えばシ ングルフォトンエミッションコンピュータ断層法(SPECT)および同時計数 ポジトロンエミッションコンピュータ断層法(PET)を実行可能なSPECT **/PET兼用装置であり、患者などの被検体を挟んで対向配置され、上述した半** 導体センサ20、30および検出処理回路21、31をそれぞれ有する放射線半 導体検出器50、51と、検出処理回路21、31の出力信号(エネルギー信号 、位置信号、トリガ信号)を基に種々の信号処理を行う信号処理回路40と、信 号処理回路40の出力を基に画像再構成を行ってSPECT画像やPET画像な どを取得する画像再構成回路41と、同時計数の計測時において検出処理回路2 1、31から出力されるトリガ信号を基に半導体センサ20、30で検出された ガンマ線がポジトロンに起因して同時に発生した(同時計数)かどうかを認識す る同時計数計測回路42と、検出処理回路21、31からの出力信号を基にガン マ線の入射位置を計算する入射位置計算回路43と、入射位置計算回路43にお いて計算されたガンマ線の入射位置に関する情報を基にしてガンマ線の入射軌跡 を計算する入射軌跡計算回路44と、画像再構成回路41における画像再構成に よって得られたSPECT画像やPET画像などを表示する表示ユニット45と を備えている。

## [0045]

図6は本発明の実施の形態の核医学診断装置に用いられる放射線半導体検出器内に入射したガンマ線の1回の散乱と吸収が生じた場合の一例を説明するための図である。例えば、放射線半導体検出器50内の半導体センサ20に入射したガンマ線について1回の散乱と吸収が生じ、図6に示すように、エネルギーe1およびe2(keV)が2つの異なるピクセルでそれぞれ検出されたと仮定する。この場合、検出したエネルギーe1、e2に関するエネルギー信号が検出処理回路21から入射位置計算回路43に入力される。

## [0046]

入射位置計算回路43では、エネルギーe1、e2を基にして次のようなエネルギー弁別処理が行われる。

### [0047]

すなわち、まず、エネルギーe 1、e 2の加算値(e 1 + e 2)を計算する。 次に、この加算値を基にして、e 1 + e 2 > e + W、またはe 1 + e 2 < e - W の関係が満たされるかどうか(所定エネルギー範囲内にあるかどうか)を判断す る。なお、e は予め設定されているエネルギー値であり、e  $\geq$  2 5 0 k e Vであ る。ポジトロンに起因したガンマ線のエネルギーを対象とした場合には、e とし て5 1 1 (k e V) が設定される。また、Wは、予め設定されている関心ウイン ドウに相当する値であり、e の約 5 %の値に対応する。

## [0048]

e 1 + e 2 > e + W、または e 1 + e 2 < e - Wの関係が満たされる場合には、 e 1 + e 2 は e (k e V)のエネルギーに起因した事象(例えば、 e が 5 1 1 (k e V)の場合にはポジトロンに起因したガンマ線)に関連しないと判断し、これらのエネルギーに関する情報はイメージングに寄与させないようにする。

### [0049]

具体的には、この判断結果を入力位置計算回路43から信号処理回路40に出力する。信号処理回路40では、この判断結果を受けると、検出処理回路21、31から出力される信号の中でこれらのエネルギーに関する信号を除いた他の信号を基にして信号処理を行うことになる。

[0050]

一方、e-W≦e1+e2≦e+Wの関係が満たされる場合には、e(keV)のエネルギーに起因した事象(例えば、eが511(keV)の場合にはポジトロンに起因したガンマ線)に関連するとし、エネルギーe1とe2において散乱、吸収により確率的に最も高い飛程をモンテカルロシミュレーションなどで予め定めておき、その場合に最初に吸収された位置(x、y)((x1、y1)または(x2、y2))をガンマ線の入射位置であると判断する。このような計算方法を採用することにより、従来のアンガー型のガンマカメラを用いた場合にはすべて誤計算されていた事象についても、より正確な入射位置の計算を行うことが可能である。なお、このエネルギーの判定基準は、放射線検出器の形状、入射ガンマ線のエネルギーなどに依存し、検出位置ごとに異なるようにすることも可能である。従って、このような場合には、計算された入射位置の精度を飛躍的に向上させることができる。

## [0051]

例えば、上述したテルル化カドミウム(CdTe)やテルル化カドミウム亜鉛(CdZnTe)によって構成される半導体セルの10mm前後の厚さにおける光電吸収確率は約7.4%、その散乱確率は約28.5%である。また、1回散乱した後のガンマ線のエネルギーが半導体センサ20内で吸収されてしまう確率は、上記の光電吸収確率と比較して無視できない割合で存在する。そのため、アンガー型のガンマカメラにおいてガンマ線の入射位置がすべて誤計算されたと仮定した場合と比較して、上述した計算方法を用いることにより、等価的に検出感度が向上したこと(カウント値が増加したこと)と同様な効果を得ることができる。

## [0052]

なお、同時計数の計測時に、放射線半導体検出器 5 1 内の半導体センサ 3 0 に 入射したガンマ線(ポジトロンに起因したガンマ線)について 1 回散乱と吸収が 生じた場合にも、上述と同様な計算方法によりガンマ線の入射位置が計算される ことになる。 [0053]

図7は本発明の実施の形態の核医学診断装置に用いられる放射線半導体検出器においてガンマ線の2回の散乱および吸収が生じた場合の他の例を説明するための図である。例えば、放射線半導体検出器50内の半導体センサ20に入射したガンマ線について散乱と吸収が生じ、図7に示すように、同時に発生した事象が3つのピクセルに関係する場合、すなわち、エネルギーe1、e2、e3(keV)が3つの異なるピクセルでそれぞれ検出された場合を仮定する。この場合、図5に示す場合と同様に、検出したエネルギーe1、e2、e3に関するエネルギー信号が検出処理回路21から入射位置計算回路43に入力される。

[0054]

入射位置計算回路43では、エネルギーe1、e2、e3を基にして次のようなエネルギー弁別処理が行われる。

[0055]

すなわち、まず、エネルギーe 1、e 2、e 3の加算値(e 1+e 2+e 3)を計算する。次に、この加算値を基にして、e 1+e 2+e 3>e(keV)+W、またはe 1+e 2+e 3<e -Wの関係が満たされるかどうかを判断する。なお、上述と同様に、e は予め設定されているエネルギー値であり、e  $\geq$  250 ke Vである。ポジトロンに起因したガンマ線のエネルギーを対象とした場合には、e として 5 1 1 (ke V)が設定される。また、Wは、予め設定されている関心ウインドウに相当する値であり、e の約5%の値に対応する。

[0056]

e1+e2+e3>e+W、またはe1+e2+e3<e-Wの関係が満たされる場合には、e(keV)のエネルギーに起因した事象(例えば、eが511(keV)の場合にはポジトロンに起因したガンマ線)に関連しないと判断し、これらのエネルギーに関する情報は上述したようにしてイメージングに寄与させないようにする。

[0057]

一方、 $e-W \le e \ 1 + e \ 2 + e \ 3 \le e + W$ の関係が満たされる場合には、e( $k \ e \ V$ )のエネルギーに起因した事象(例えば、e が  $5 \ 1 \ 1$  ( $k \ e \ V$ )の場合に

はポジトロンに起因したガンマ線)に関連するとし、エネルギーe 1、 e 2、 e 3 の中で最大のエネルギーを除いた残りの 2 つのエネルギーが検出された 2 つの検出位置の中間の位置を計算して、その計算位置をガンマ線の入射位置であるとする。

## [0058]

なお、例えば、ポジトロンに起因するガンマ線が放射線半導体検出器に入射した後、最初に散乱して吸収されたガンマ線のエネルギーが最大である場合、これにおいては後方散乱が支配的であり、その後に吸収されたガンマ線の2つのエネルギーは小さくなっているので、平均的に飛程が短い。従って、これら2つのエネルギーが検出された2つの検出位置を平均しても、計算される入射位置のぶれは平均的に少ないと予想される。

### [0059]

また、2回目に散乱したガンマ線のエネルギーが最大である場合、1回目の散乱においては前方散乱が支配的であり、最初と最後の散乱で吸収された2つのエネルギーの検出位置を単純平均した方が、アンガー型のガンマカメラにおいて生じる各エネルギーを重み付け加算するよりも平均的に正確な入射位置が計算される。

## [0060]

さらに、3回目に散乱したガンマ線のエネルギーが最大である場合、最初の2回の散乱においては前方散乱が支配的であり、最後の散乱における飛程が長いことから、最初の2回の散乱で吸収された2つのエネルギーの検出位置を単純平均することによって入射位置の精度が大きく向上することになる。

### [0061]

図7に示すように散乱が3回生じる確率は散乱が2回生じる確率よりもさらに 小さくなるが、アンガー型のガンマカメラを用いた場合よりも計算される入射位 置の精度を向上させることが可能となる。このように、図6や図7に示すような 入射位置の計算処理は、前方散乱を生じる確率が高い(すなわち比較的エネルギーが高い)ガンマ線に対しても適用することができる。

## [0062]

なお、上述は、相対的に小さいエネルギーが2つの検出位置において検出された場合のガンマ線の入射位置の計算についてであるが、3以上の検出位置において相対的に小さいエネルギーが検出された場合においては、それらの検出位置の重心計算を行い、その計算結果である重心の位置をガンマ線の入射位置とすることができる。

## [0063]

図8は本発明の実施の形態の2検出器対向型(放射線半導体検出器が被検体を挟んで対向配置されるタイプ)の核医学診断装置であるガンマカメラの概略構成を示す図およびこのガンマカメラを用いたポジトロンイメージングの方法を説明するための図である。図8では、ポジトロンPoに起因して発生したガンマ線の一方が放射線半導体検出器50に入射して1回散乱後に吸収されるとともに、そのガンマ線の他方が放射線半導体検出器51に入射し、散乱角αで後方散乱を生じた後、残りのエネルギーに関する後方散乱ガンマ線が放射線半導体検出器50にすべて入射して吸収された場合を想定し、ガンマ線の入射軌跡を計算する。すなわち、図8では、放射線半導体検出器50に同時に3つの事象が生じる一方、放射線半導体検出器51には1つの事象が生じている場合を示している。

### [0064]

同時計数の計測を行う場合においては、被検体Pを挟んで対向配置される2つの放射線検出器50、51にそれぞれ設けられている検出処理回路21、31内のポジトロン発生時間検出回路(図示しない)の出力(トリガ信号)を同時計数計測回路42にそれぞれ入力する。同時計数計測回路42では、これらのトリガ信号を基にして、放射線半導体検出器50において吸収されたガンマ線のエネルギーe2、e3、e4と、放射線半導体検出器51において吸収されたガンマ線のエネルギーe1とがポジトロンPoに起因して同時に発生したガンマ線に関するかどうかを判断する。

### [0065]

もし、これらのエネルギーが放射線半導体検出器 50、51に同時に入射されたガンマ線に関する(同時計数である)と認識されない場合、これらのエネルギ

ーに関する情報はポジトロンイメージングには寄与させないようにする。一方、これらのエネルギーが放射線半導体検出器 5 0、5 1に同時に入射されたガンマ線に関すると認識された場合、この認識結果に応じて、検出処理回路 2 1、3 1から出力されるエネルギー信号および位置信号を基にして、入射位置計測回路 43では、次のような処理が行われる。

[0066]

まず、図8に示すように、放射線半導体検出器51において後方散乱が生じ、その結果として後方散乱ガンマ線BSが放射線半導体検出器50に入射した場合、その散乱角度 $\alpha$ は90° $\leq \alpha \leq$ 180°の範囲内にあり、90°散乱は約220keVに相当する。従って、ここでは、放射線半導体検出器51において吸収されたエネルギーe1を基にして、220<e1<511-W(keV)、またはe1<170(keV)の関係が満たされるかどうかを判断する。なお、Wは上述したように関心ウインドウである。

[0067]

220<e1<<511-W (keV)、またはe1<<170 (keV)の関係が満たされる場合、エネルギーe1に関する情報はイメージングに寄与させないようにする。一方、エネルギーe1が170 $\le$ e1 $\le$ 220の範囲内である場合には、エネルギーe1とエネルギー(e2、e3、e4)をそれぞれ加算する。すなわち、e1+e2、e1+e3、e1+e4により加算値E1、E2、E3を取得する。

[0068]

ここで、どの加算値においても、E1 (E2、またはE3) <511-W (keV)、またはE1 (E2、またはE3) >511+W (keV)の関係が満たされるかどうかを判断する。もし、どの加算値においてもいずれかの関係が満たされる場合には、これらのエネルギーに関する情報はイメージングには寄与させないようにする。

[0069]

一方、 $511-W \le E1$  (E2、またはE3)  $\le 511+W$  (keV) の関係が満たされる加算値がある場合には、放射線半導体検出器 51 においてエネルギ

-e1が検出された位置(x1、y1)をポジトロンに起因するガンマ線の入射位置であると決定する。ここでは、e1+e2の加算値E1が $511-W \le E1$   $\le 511+W$  (keV) の関係を満たすことになる。

## [0070]

さらに、放射線半導体検出器50において検出されたエネルギーe2、e3、e4の中で、放射線半導体検出器51におけるガンマ線の入射位置の決定に用いられたエネルギーe2を除いた残りの2つのエネルギーe3とe4を加算して加算値E4を取得する。

## [0071]

ここで、加算値E4を基に、E4<511-W、またはE4>511+Wの関係が満たされるかどうかを判断する。もし、加算値E4がこの関係を満たす場合には、図6に示す場合と同様な原理により、加算した2つのエネルギーe3、e4のうち低いエネルギーが検出された位置をポジトロンに起因するガンマ線の放射線半導体検出器50に対する入射位置であると決定する。これにより、放射線半導体検出器50、51における入射位置を基にしてポジトロンに起因するガンマ線の入射軌跡を計算する。

## [0072]

なお、本発明は、放射線半導体検出器50に対する入射事象が3つである場合 に限られず、2つまたは4つ以上である場合にも上述と同様な手法を用いること ができる。

### [0073]

図9は特別なガンマ線吸収補正用線源を用いることなく、図8に示すガンマカメラを用いて説明した手法を基に後方散乱線を利用してガンマ線の吸収補正を行う場合を説明するための図である。図9においては、図8に示すように被検体Pを挟んで対向配置された2つの放射線半導体検出器50、51においてそれぞれ後方散乱を生じさせることにより、他方の放射線半導体検出器50、51に後方散乱線BS1、BS2がそれぞれ入射する場合、これらの後方散乱線はある揺らぎをもってエネルギー値の推定が可能であり、このようなエネルギーを有するガンマ線吸収補正線源とも考えることができる。



[0074]

すなわち、通常の同時計数PET収集を行う場合に上記のような後方散乱線BS1、BS2を利用する他、放射線半導体検出器50、51においてガンマ線のある検出位置における各角度での後方散乱線のエネルギー分布とその頻度をある代表的な患者モデルから推定することにより、その推定を用いてガンマ線の吸収補正データを簡易に作成することが可能となる。このような手法を用いることにより、ガンマ線吸収補正用線源を用いて特別に吸収補正データを作成することなく、ガンマ線の吸収補正を行うことができる。

[0075]

図8や図9において説明した手法は、上述した2検出器対向型のガンマカメラを用いた場合に限られず、3つ以上の放射線検出器を備えたガンマカメラ、放射線検出器がリング状に配置されたPET専用機などにおいても適用することが可能である。

[0076]

### 【発明の効果】

以上、本発明によれば、次のような効果を得ることができる。

[0077]

(1) 高エネルギーのガンマ線やポジトロンに起因するガンマ線の放射線検 出器に対する入射位置の計算精度を従来の場合と比較して飛躍的に向上させるこ とが可能となるので、画像の分解能をさらに向上させることができる。

[0078]

(2) (1)のようにガンマ線の入射位置の計算精度を向上させることが可能となり、その効果として等価的にガンマ線のカウント値は上昇するので、検出感度が向上したのと同様になる。

[0079]

(3) 従来のアンガー型のガンマカメラにおいては検出していなかった後方 散乱線に関してもある確率で検出可能となるので、同時計数 P E T における収集 感度を向上させることが可能となる。



## [0080]

(4) (3)のように後方散乱線を利用することにより、新しい収集を行う ことなく、ガンマ線の吸収補正をエミッション収集と同時に行うことが可能とな る。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

従来のアンガー型のガンマカメラに用いられる放射線検出器の概略構成を示す 図であり、放射線検出器に入射したガンマ線が1回散乱した後に吸収されて2箇 所においてほぼ同時にエネルギーが吸収された場合を説明するための図である。

## 【図2】

ガンマ線の各エネルギーレベルにおけるコンプトン散乱放射線の角度分布を示す図である。

## 【図3】

コンプトン散乱放射線の散乱角とそのエネルギーの関係を示す図である。

## 【図4】

本発明の実施の形態の核医学診断装置に用いられる放射線半導体検出器の概略 構成を示す図であり、この放射線半導体検出器に入射したガンマ線の散乱により ほぼ同時に異なる位置(ピクセル)でガンマ線のエネルギーが吸収された場合を 説明するための図である。

## 【図5】

図4に示す放射線半導体検出器を備えた核医学診断装置の構成を示すブロック 図である。

### 【図6】

本発明の実施の形態の核医学診断装置に用いられる放射線半導体検出器においてガンマ線の1回の散乱および吸収が生じた場合の一例を説明するための図である。

#### 【図7】

本発明の実施の形態の核医学診断装置に用いられる放射線半導体検出器におい



てガンマ線の1回の散乱および吸収が生じた場合の他の例を説明するための図で ある。

## 【図8】

本発明の実施の形態の2検出器対向型(放射線半導体検出器が被検体を挟んで対向配置されるタイプ)の核医学診断装置であるガンマカメラの概略構成を示す図およびこのガンマカメラを用いたポジトロンイメージングの方法を説明するための図である。

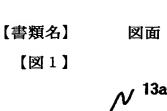
## 【図9】

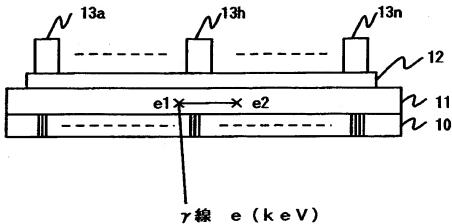
特別なガンマ線吸収補正用線源を用いることなく、図8に示すガンマカメラを 用いて説明した手法を基に後方散乱線を利用してガンマ線の吸収補正を行う場合 を説明するための図である。

## 【符号の説明】

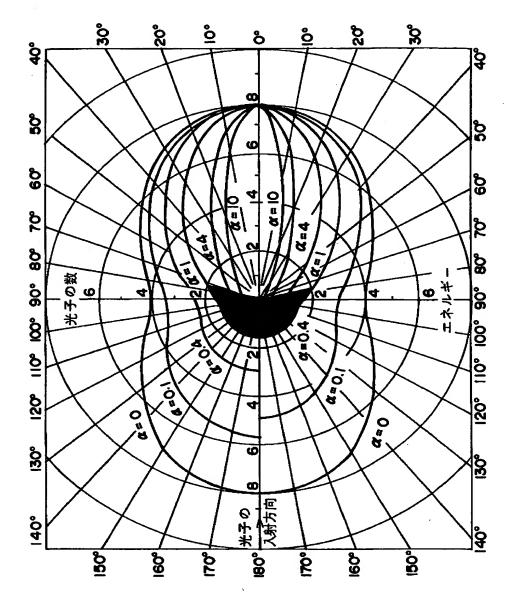
## P 被検体

- 10 コリメータ
- 20、30 半導体センサ
- 21、31 検出処理回路
- 40 信号処理回路
- 41 画像再構成回路
- 42 同時計数計測回路
- 43 入射位置計算回路
- 44 入射軌跡計算回路
- 45 表示ユニット
- 50、51 放射線半導体検出器



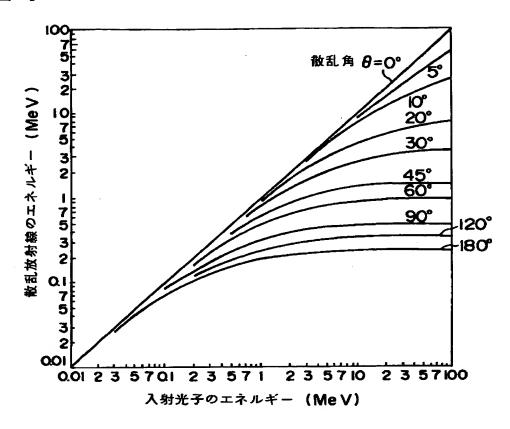


【図2】

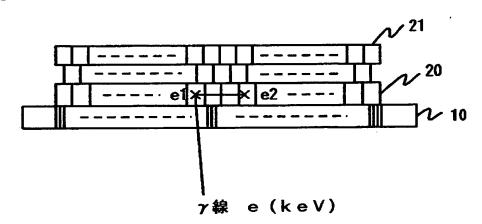




[図3]

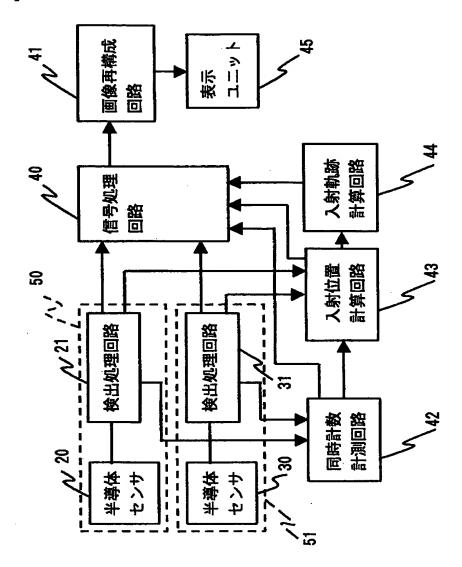


【図4】

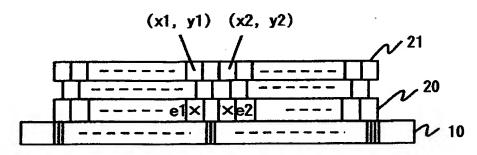




【図5】

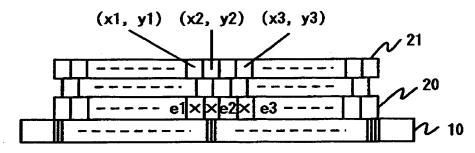


【図6】

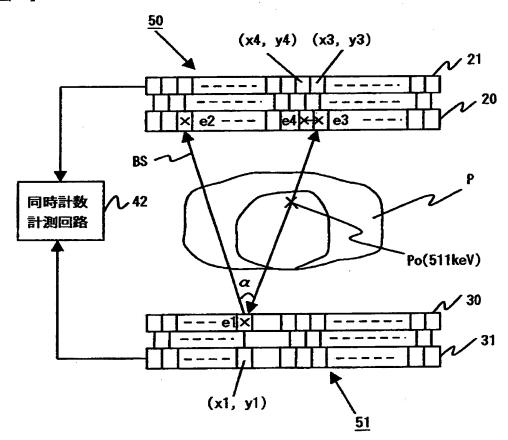




【図7】

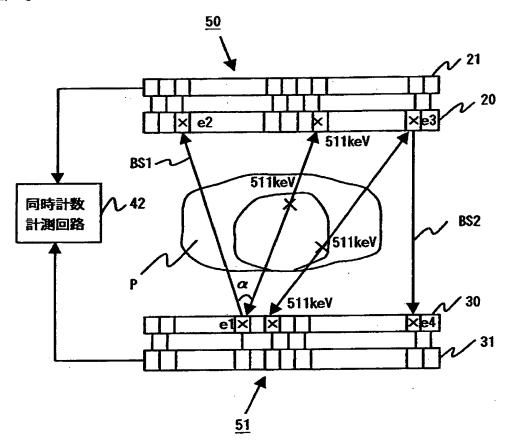


# 【図8】





【図9】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、放射線検出器内でほぼ同時に複数のピクセルでエネルギーが検出された場合に所定のエネルギー弁別処理を行うことで、放射線の入射位置をより正確に計算でき、検出感度を向上可能な核医学診断装置および放射線検出器における放射線の入射位置計算方法を提供する。

【解決手段】 放射線半導体検出器に入射したガンマ線で1回の散乱と吸収が生じ、エネルギーe1およびe2が2つの異なるピクセルでそれぞれ検出された場合、エネルギーe1、e2の加算値を計算し、e1+e2>e+Wまたはe1+e2<e-Wが満たされるかどうかを判断する。e-W≦e1+e2≦e+Wである場合、入射したガンマ線のエネルギーに起因した事象に関連するとし、エネルギーe1とe2において散乱、吸収により確率的に最も高い飛程をモンテカルロシミュレーションなどで予め定め、その場合に最初に吸収された位置をガンマ線の入射位置と判断する。

【選択図】 図6

# 出願人履歴情報

識別番号

'n

[000003078]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

氏 名 株式会社東芝